

EVS300W

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	3
2. 部品デレーティング Components Derating	4~6
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	7~8
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	9~13
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	14~15
6. 振動試験 Vibration Test	16
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	17
8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test	18

* 試験結果は、代表データではありますが、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be
reference data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : EVS57-5R3

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \quad \text{時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数 / 10^6 時間)
Total Equipment Failure Rate (Failure / 10^6 Hours)

λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数 / 10^6 時間)
Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure / 10^6 Hours)

n_i : i 番目の同属部品の個数
Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数
Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF Values

G_F : 地上、固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF \approx 204,215 時間 (Hours)

2. 部品デレーティング Components Derating

MODEL : EVS36-8R4

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	: 標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 45°C
・入力電圧 Input voltage	: 100, 200VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 36V, 8.4A(100%)

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)}$$

T_c : デレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_j(\max)$: 最大接合点(チャンネル)損失
($P_{ch}(\max)$) Maximum Junction (channel) Dissipation

$T_j(\max)$: 最大接合点(チャンネル)温度
($T_{ch}(\max)$) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャンネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

(2) 部品ダイレーティング表 Component Derating List

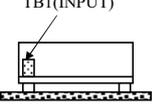
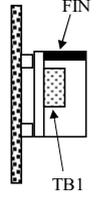
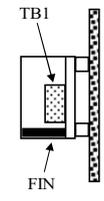
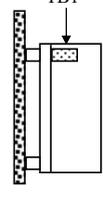
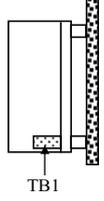
部品番号 Location No.	$V_{in} = 100VAC$	Load = 100%	$T_a = 45^{\circ}C$
Q1 FMW47N60S1HF FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 4.8 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 121^{\circ}C$ D.F. = 80.6 %	$\theta_{ch-c} = 0.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 74^{\circ}C$	$T_c = 119^{\circ}C$
Q2 FMV20N50ES FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 3.15 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 127^{\circ}C$ D.F. = 84.7%	$\theta_{ch-c} = 1.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 78^{\circ}C$	$T_c = 123^{\circ}C$
Q3 FMV20N50ES FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 4.4 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 134^{\circ}C$ D.F. = 89.3%	$\theta_{ch-c} = 1.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 83^{\circ}C$	$T_c = 128^{\circ}C$
D51 YG906C2R FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 2.4 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 101^{\circ}C$ D.F. = 67.3 %	$\theta_{ch-c} = 1.20^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 53^{\circ}C$	$T_c = 98^{\circ}C$
D52 YG906C2R FUJI ELECTRIC	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 2.6 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 104^{\circ}C$ D.F. = 69.1 %	$\theta_{j-c} = 1.2^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 56^{\circ}C$	$T_c = 101^{\circ}C$
D1 GBJ1506 LITE ON	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 7.5 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 104^{\circ}C$ D.F. = 69.2 %	$\theta_{j-c} = 0.8^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 53^{\circ}C$	$T_c = 98^{\circ}C$
D2 RFUS20TF6S ROHM	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 1.2 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 123^{\circ}C$ D.F. = 82.1 %	$\theta_{j-c} = 2.0^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 76^{\circ}C$	$T_c = 121^{\circ}C$
PC102 TLP291(GRL-TP,SE) (LED) TOSHIBA	$T_j (max) = 110^{\circ}C$ $P_d = 0.9 mW$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 87^{\circ}C$ D.F. = 79.5 %	$\theta_{j-c} = 250^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 42^{\circ}C$	$T_c = 87^{\circ}C$

部品番号 Location No.	$V_{in} = 200VAC$	Load = 100%	$T_a = 45^{\circ}C$
Q1 FMW47N60S1HF FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 2.2 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 88^{\circ}C$ D.F. = 58.9 %	$\theta_{ch-c} = 0.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 43^{\circ}C$	$T_c = 88^{\circ}C$
Q2 FMV20N50ES FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 3.15 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 122^{\circ}C$ D.F. = 81.4 %	$\theta_{ch-c} = 1.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 73^{\circ}C$	$T_c = 118^{\circ}C$
Q3 FMV20N50ES FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_{ch} = 4.4 W$ $T_{ch} = T_c + ((\theta_{ch-c}) \times P_{ch}) = 130^{\circ}C$ D.F. = 86.7%	$\theta_{ch-c} = 1.32^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 79^{\circ}C$	$T_c = 124^{\circ}C$
D51 YG906C2R FUJI ELECTRIC	$T_{ch} (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 2.4 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 108^{\circ}C$ D.F. = 72.1 %	$\theta_{ch-c} = 1.2^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 60^{\circ}C$	$T_c = 105^{\circ}C$
D52 YG906C2R FUJI ELECTRIC	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 2.6 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 111^{\circ}C$ D.F. = 74.2 %	$\theta_{j-c} = 1.2^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 63^{\circ}C$	$T_c = 108^{\circ}C$
D1 GBJ1506 LITE ON	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 3.7 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 91^{\circ}C$ D.F. = 60.4 %	$\theta_{j-c} = 0.8^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 43^{\circ}C$	$T_c = 88^{\circ}C$
D2 RFUS20TF6S ROHM	$T_j (max) = 150^{\circ}C$ $P_d = 1.4 W$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 93^{\circ}C$ D.F. = 62.3 %	$\theta_{j-c} = 2.0^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 46^{\circ}C$	$T_c = 91^{\circ}C$
PC102 TLP291(GRL-TP,SE) (LED) TOSHIBA	$T_j (max) = 110^{\circ}C$ $P_d = 0.9 mW$ $T_j = T_c + ((\theta_{j-c}) \times P_d) = 87^{\circ}C$ D.F. = 79.1 %	$\theta_{j-c} = 250^{\circ}C/W$ $\Delta T_c = 42^{\circ}C$	$T_c = 87^{\circ}C$

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : EVS36-8R4

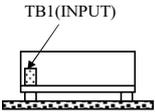
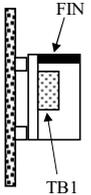
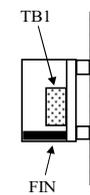
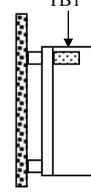
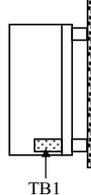
(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付: A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
					
入力電圧 V_{in} Input Voltage	100VAC				
出力電圧 V_o Output Voltage	36VDC				
出力電流 I_o Output Current	8.4A(100%)				

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}\text{C}$)				
		$I_o=100\%$				
		$T_a=45^{\circ}\text{C}$	$T_a=45^{\circ}\text{C}$	$T_a=40^{\circ}\text{C}$	$T_a=20^{\circ}\text{C}$	$T_a=20^{\circ}\text{C}$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
Q1	MOSFET	74	71	76	81	71
Q2	MOSFET	78	77	82	84	87
Q3	MOSFET	83	84	93	91	94
D51	DIODE	53	73	64	70	75
D52	DIODE	56	74	66	70	76
D1	BRIDGE DIODE	53	69	64	75	69
D2	DIODE	76	72	78	86	73
A101	CHIP IC	42	54	41	62	56
A102	CHIP IC	51	48	50	57	63
A201	CHIP IC	23	11	26	13	32
T1	DRIVE TRANS	48	54	51	63	68
T2	TRANS	77	75	75	78	92
L1	BALUN	56	49	61	73	49
L2	BALUN	41	52	51	74	44
L3	PFC CHOKE COIL	60	62	60	74	70
L51	CHOKE COIL	57	56	65	55	80
C6	E.CAP.	28	26	47	30	32
C7	E.CAP.	22	16	33	16	30
C51	E.CAP.	17	15	22	14	33
C52	E.CAP.	23	18	28	19	35
PC102	PHOTO COUPLER	42	31	48	37	57

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method (標準取付: A) (Standard Mounting : A)	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
					
入力電圧 V_{in} Input Voltage	200VAC				
出力電圧 V_o Output Voltage	36VDC				
出力電流 I_o Output Current	8.4A(100%)				

(2) 測定結果 Measuring Results

出力デレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}C$)				
		$I_o=100\%$				
		$T_a=45^{\circ}C$	$T_a=45^{\circ}C$	$T_a=40^{\circ}C$	$T_a=20^{\circ}C$	$T_a=20^{\circ}C$
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
Q1	MOSFET	43	40	43	53	40
Q2	MOSFET	73	73	76	80	77
Q3	MOSFET	79	81	86	87	84
D51	DIODE	60	65	58	63	65
D52	DIODE	63	68	61	64	67
D1	BRIDGE DIODE	43	46	43	54	47
D2	DIODE	46	43	46	57	42
A101	CHIP IC	43	42	32	53	40
A102	CHIP IC	54	44	47	54	52
A201	CHIP IC	17	11	27	13	29
T1	DRIVE TRANS	44	45	42	56	49
T2	TRANS	81	72	75	76	83
L1	BALUN	27	23	31	44	23
L2	BALUN	28	29	30	49	25
L3	PFC CHOKE COIL	48	49	43	57	47
L51	CHOKE COIL	59	55	64	54	73
C6	E.CAP.	27	24	43	28	28
C7	E.CAP.	18	15	33	16	25
C51	E.CAP.	16	14	22	14	29
C52	E.CAP.	22	18	27	19	30
PC102	PHOTO COUPLER	42	30	48	37	50

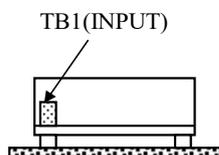
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : EVS36-8R4

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 A

Mounting A



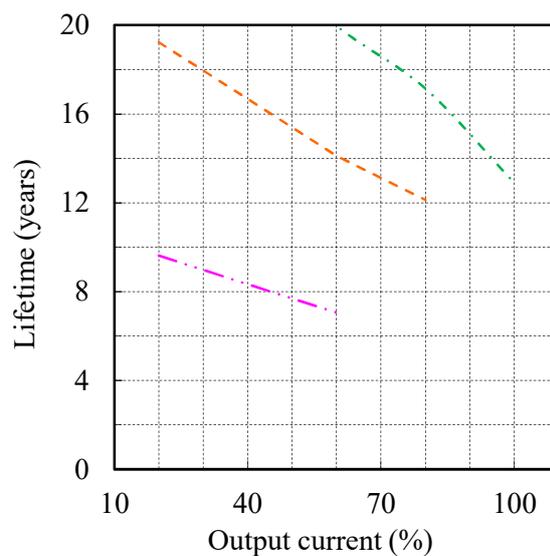
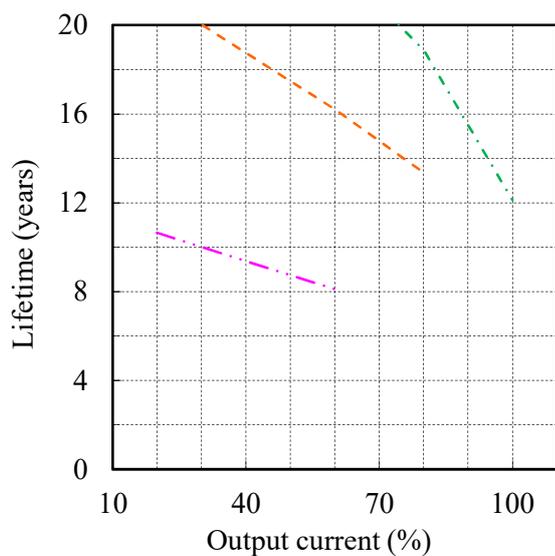
Conditions Ta 45°C - - - -
 50°C - - - -
 60°C - - - -

Vin = 100VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		45°C	50°C	60°C
20%		20.0	20.0	10.6
40%		20.0	18.8	9.4
60%		20.0	16.2	8.1
80%		18.9	13.4	-
100%		12.1	-	-

Vin = 200VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		45°C	50°C	60°C
20%		20.0	19.2	9.6
40%		20.0	16.7	8.3
60%		20.0	14.1	7.1
80%		17.1	12.1	-
100%		12.9	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

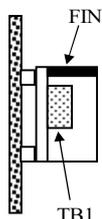
The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

MODEL : EVS36-8R4

空冷条件：自然空冷 **Cooling condition: Convection cooling**

取付方向 B

Mounting B



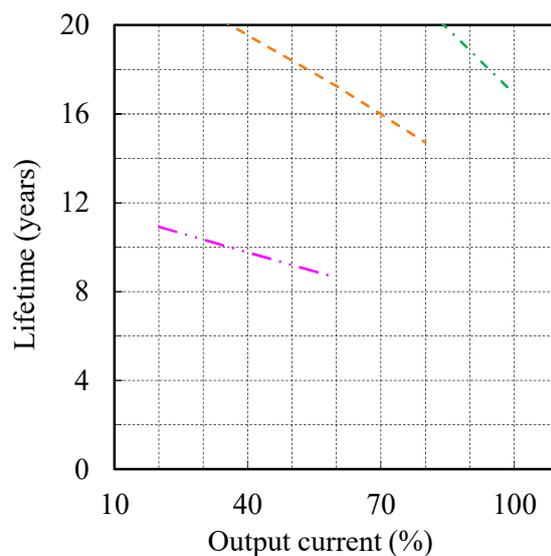
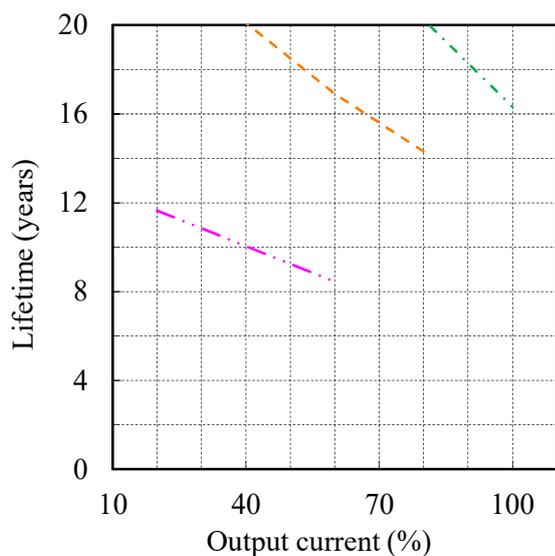
Conditions Ta 45°C - - - -
 50°C - - - -
 60°C - - - -

Vin = 100VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		45°C	50°C	60°C
20%		20.0	20.0	11.6
40%		20.0	20.0	10.0
60%		20.0	16.9	8.5
80%		20.0	14.3	-
100%		16.3	-	-

Vin = 200VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		45°C	50°C	60°C
20%		20.0	20.0	10.9
40%		20.0	19.5	9.8
60%		20.0	17.3	8.6
80%		20.0	14.7	-
100%		16.9	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

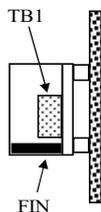
The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

MODEL : EVS36-8R4

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 C

Mounting C



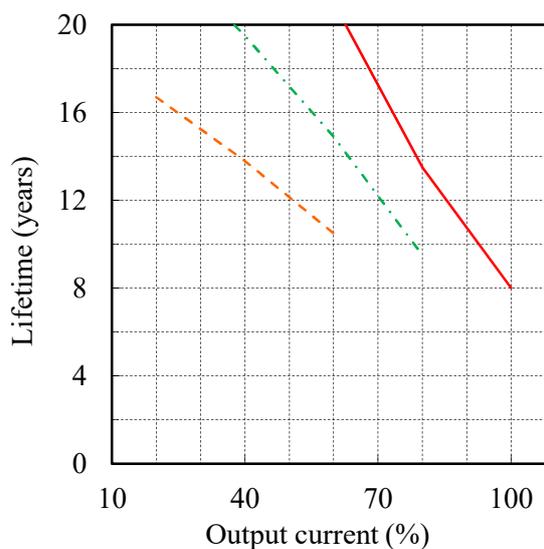
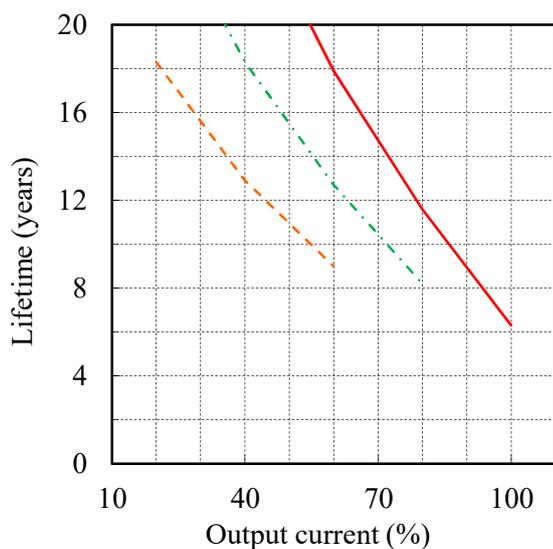
Conditions Ta 40°C ———
 45°C - - - -
 50°C - - - -

Vin = 100VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	45°C	50°C
20%		20.0	20.0	18.3
40%		20.0	18.3	12.9
60%		17.9	12.7	9.0
80%		11.6	8.2	-
100%		6.3	-	-

Vin = 200VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	45°C	50°C
20%		20.0	20.0	16.7
40%		20.0	19.5	13.8
60%		20.0	14.9	10.5
80%		13.5	9.5	-
100%		8.0	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

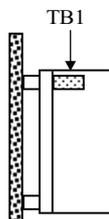
The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

MODEL : EVS36-8R4

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 D

Mounting D



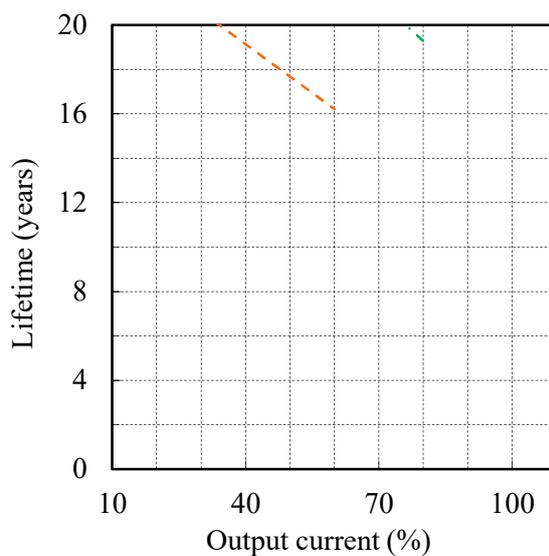
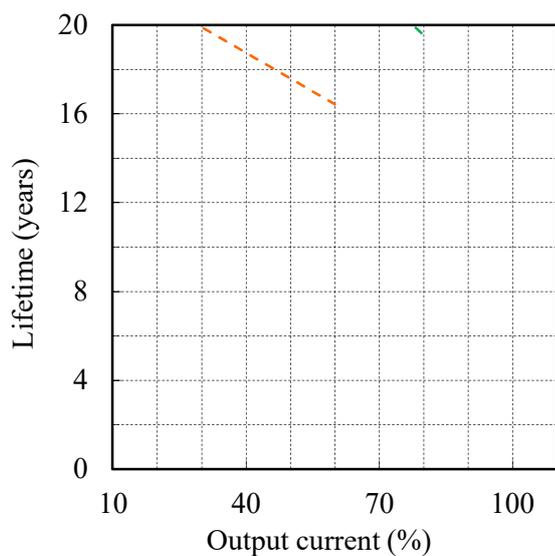
Conditions Ta 20°C - - - - -
 45°C - · - · -
 50°C - - - - -

Vin = 100VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		20°C	45°C	50°C
20%		20.0	20.0	20.0
40%		20.0	20.0	18.8
60%		20.0	20.0	16.4
80%		20.0	19.5	-
100%		20.0	-	-

Vin = 200VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		20°C	45°C	50°C
20%		20.0	20.0	20.0
40%		20.0	20.0	19.1
60%		20.0	20.0	16.2
80%		20.0	19.3	-
100%		20.0	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

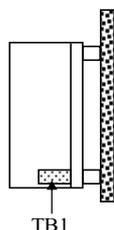
The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

MODEL : EVS36-8R4

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 E

Mounting E



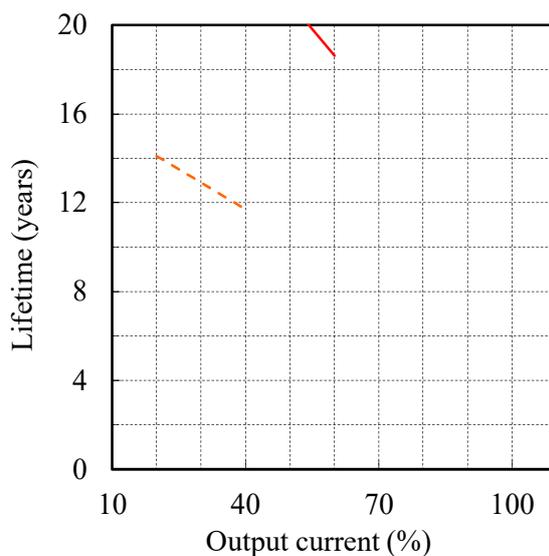
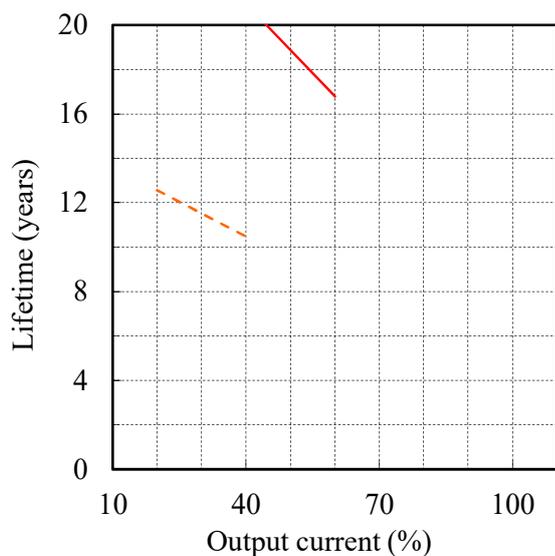
Conditions Ta 20°C - - - - -
 40°C - - - - -
 50°C - - - - -

Vin = 100VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		20°C	40°C	50°C
20%		20.0	20.0	12.6
40%		20.0	20.0	10.5
60%		20.0	16.8	-
80%		20.0	-	-
100%		20.0	-	-

Vin = 200VAC

Load	Ta	Lifetime (years)		
		20°C	40°C	50°C
20%		20.0	20.0	14.1
40%		20.0	20.0	11.7
60%		20.0	18.6	-
80%		20.0	-	-
100%		20.0	-	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

電解コンデンサの寿命は15年が上限となります。

The upper limit of the Electrolytic Capacitors lifetime are 15 years.

5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : EVS57-5R3

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 265VAC Output : 57V, 5.3A Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result											記事 Note	
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k		l
					発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	赤熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change		その他 Others
1	Q1	D-S	○								○			○			FUSE : F1
2		D-G	○							○	○			○			FUSE : F1 Da : Q1, Q105, R104
3		G-S	○													○	力率低下 Power Factor Decrease
4		D		○												○	力率低下 Power Factor Decrease
5		S		○												○	力率低下 Power Factor Decrease
6		G		○						○	○				○		FUSE : F1 Da : Q1
7	Q2	D-S	○											○			
8		D-G	○											○			
9		G-S	○											○			
10		D		○										○			
11		S		○										○			
12		G		○										○			
13	Q3	D-S	○											○			
14		D-G	○											○			
15		G-S	○											○			
16		D		○										○			
17		S		○										○			
18		G		○										○			
19	D51	A-K	○											○			
20		A		○										○			
21		K		○										○			
22	D52	A-K	○											○			
23		A		○											○		
24		K		○											○		
25	D53	A-K	○											○			
26		A		○											○		
27		K		○											○		

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result											記事 Note	
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k		l
					発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	赤熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change		その他 Others
28	D1	AC-AC	○								○			○			FUSE : F1
29		DC-DC	○							○	○			○			FUSE : F1 Da : D1
30		AC-DC	○								○			○			FUSE : F1
31		AC		○											○		
32		DC		○											○		
33		D2	A-K	○							○	○			○		
34	A			○						○	○			○			FUSE : F1 Da : Q1
35	D106	A-K	○										○	○			
36		A		○												○	入力電力増加 Input Power Increase
37	D108	A-K	○										○	○			
38		A		○												○	入力電力増加 Input Power Increase
39	C6		○								○			○			FUSE : F1
40				○											○		
41	C52		○										○	○			
42				○												○	出力リップル増加 Output Ripple Increase
43	T1	1-2	○											○			
44		3-4	○											○			
45		7-8	○											○			
46		1		○											○		
47		3		○											○		
48		7		○											○		
49	T2	1-2	○											○			
50		9-10	○											○			
51		1		○											○		
52		2		○											○		
53		3		○												○	
54		4		○												○	

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : EVS57-5R3

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製
EMIC CORP.

・制御部 : F-400-BM-E47
Controller

・加振部 : 905-FN
Vibrator

(3) 試験条件 Test Conditions

・ 周波数範囲 : 10~55Hz

Sweep frequency

・ 掃引時間 : 1.0分間

Sweep time 1.0min

・ 加速度 : 一定 19.6m/s² (2G)

Acceleration Constant

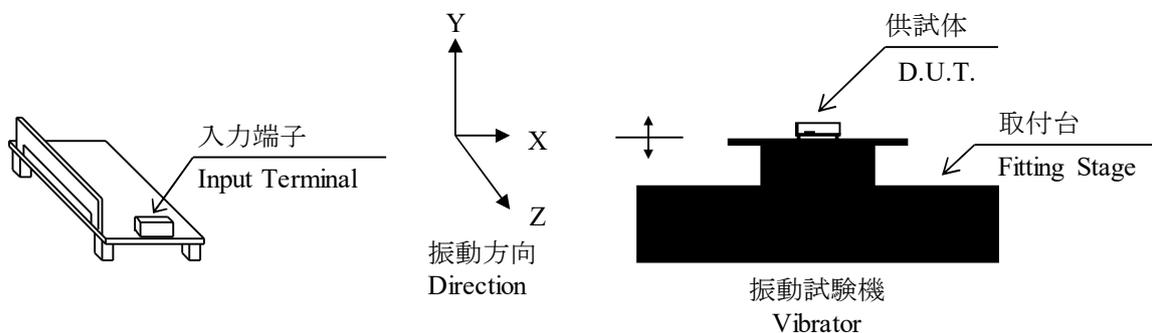
・ 振動方向 : X, Y, Z

Direction

・ 試験時間 : 各方向共 1時間

Sweep count 1 hour each

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破損しない事

Not to be broken.

2. 試験後の出力に異常がない事

No abnormal output after test.

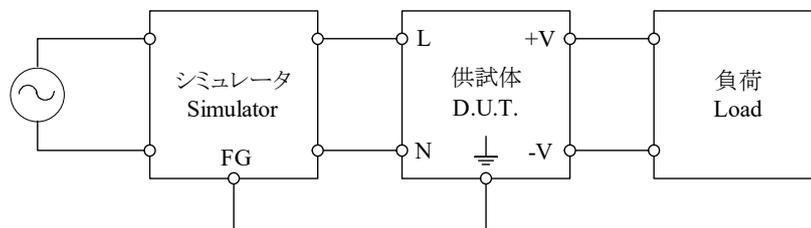
(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : EVS57-5R3

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ : INS-4320(A) (ノイズ研究所)
 Simulator (Noise Laboratory Co.,LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・ 出力電圧 Output voltage	: 定格 Rated	・ 位相 Phase	: 0~360 deg
・ 出力電流 Output current	: 0, 100%	・ 極性 Polarity	: +, -
・ 周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・ 印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・ パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・ トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 熱衝撃試験 Thermal Shock Test

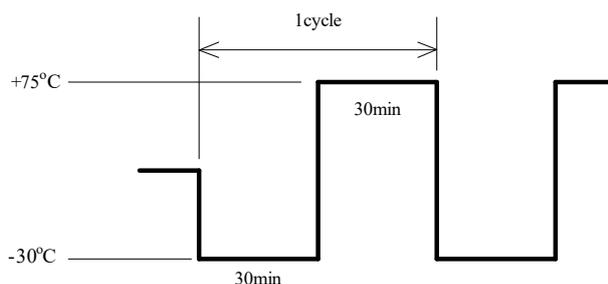
MODEL : EVS18-16R7

(1) 使用冷熱衝撃装置 Equipment Used (Thermal Shock Chamber)

ESPEC(株) 製 TSA-72EH
ESPEC CORP.

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・ 電源周囲温度 : -30°C ⇔ 75°C
Ambient Temperature
- ・ 試験時間 : 図参照
Test Time Refer to Dwg.
- ・ 試験サイクル : 100 サイクル
Test Cycle 100 Cycles
- ・ 非動作
Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK